ны волн близки и обе находятся в полосе поглощения *ND*1-центра. Существенное различие между этими источниками состоит в плотности мощности возбуждениями, которая для лазера, как минимум, на три порядка больше, чем для ртутной лампы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные экспериментальные данные указывают на то, что обнаруженная в спектральном диапазоне 390–450 нм серия линий ФЛ с узкой БФЛ при 393.5 нм и её фононными повторениями с энергией квазилокальных колебаний 76 мэВ непосредственно связана с излучательной рекомбинаций вакансий в отрицательном зарядовом состоянии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1. Walker J. Optical absorption and luminescence in diamond / J Walker // Reports on progress in physics. 1979. Vol. 42. №. 10. P. 1605.
- Zaitsev A.M. Optical properties of diamond: A data handbook, 1–3 Springer-Verlag Berlin Heidelberg // New York. 2001. 502 p.
- Dischler B. Handbook of spectral lines in diamond: volume 1: tables and interpretations. Springer Science & Business Media, 2012. – 466 p.
- Photoluminescence microscopy of TEM irradiated diamond / J.W. Steeds. [et al.] // Diamond and Related Materials. – 2000. – Vol. 9. – №. 3-6. – P. 397 – 403.
- 5. Raman scattering in diamond irradiated with high-energy xenon ions / N.M. Kazuchits [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2020. – Vol. 472. – P. 19–23.
- 6. Размеры области формирования сигнала в микрорамановском спектрометре «Nanofinder HE» / А.А Борисевич [и др.] // Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния: материалы шестой Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 – 21 мая 2021 г. / редкол.: В.И. Попечиц (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – С. 10 – 12.
- Пека Г.П. Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов. / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, В.Н. Куценко – Киев: Техника, 1986. – 152 с.
- Luminescence of negatively charged single vacancies in diamond: ND1 center / N.M. Kazuchits [et al.] // Diamond and Related Materials. – 2022. – Vol. 121. – P. 108741.
- Davies G. The symmetry properties of the ND1 absorption centre in electron-irradiated diamond / G. Davies, E.C. Lightowlers // Journal of Physics C: Solid State Physics. – 1970. – Vol. 3. – №. 3. – P. 638.

АП-КОНВЕРСИОННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ТИТАНАТЕ БАРИЯ, ЛЕГИРОВАННОМ ЭРБИЕМ И ИТТЕРБИЕМ

Ю. Д. Корнилова¹, Н. В. Гапоненко¹, Е. И. Лашковская¹, Л. В. Судник², П. А. Витязь², А. Р. Лученок², В. Д. Живулько³, А. В. Мудрый³

¹⁾ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ул. П. Бровки, 6, 220013 Минск, Беларусь, e-mail: gaponenko@bsuir.by

²⁾ Институт порошковой металлургии им. академика О. В. Романа НАН Беларуси,

ул. Платонова, 41, 220005 Минск, Беларусь,

³⁾ ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению", ул. П. Бровки, 19, 220072 Минск, Беларусь

Проведен анализ ап-конверсионной люминесценции трехвалентных ионов эрбия в пленочных структурах и материалах, сформированных золь-гель методом. Пленочные структуры и мишень, на основе ксерогеля с составом Ba_{0.76}Er_{0.04}Yb_{0.20}TiO₃, демонстрируют видимую невооруженным глазом ап-конверсионную люминесценцию при возбуждении на длине волны 980 нм с полосами люминесценции 410, 523, 546 и 658 нм, соответствующих переходам ${}^{2}H_{9/2} \rightarrow 4I_{15/2}$, ${}^{2}H_{11/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$, ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$ и ${}^{4}F_{9/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$ трехвалентных ионов эрбия Er^{3^+} . Интенсивность люминесценции стабильна и наблюдается после хранения образцов в комнатных условиях в течение полугода.

Ключевые слова: ап-конверсия; эрбий; иттербий; титанат бария; люминесценция; золь-гель; ксерогель.

PCONVERSION LUMINESCENCE IN BARIUM TITANATE DOPED WITH ERBIUM AND YTTERBIUM

Yu. D. Karnilava¹, E. I. Lashkovskaya¹, N. V. Gaponenko¹, L. V. Sudnik², P. A. Vityaz², A. R. Luchanok², V. D. Zhivulko³, A. V. Mudryi³

¹⁾ Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, P. Brovki Street 6, 220013 Minsk, Belarus,

²⁾ State Scientific Institution "Powder Metallurgy Institute named after academician O. V. Roman", Platonova Street 4, 220005 Minsk, Belarus,

³⁾ Scientific-Practical Materials Research Centre of National Academy of Sciences of Belarus, P. Brovki Street 19, 220072 Minsk, Belarus,

Corresponding author: N. V. Gaponenko (gaponenko@bsuir.by)

Up-conversion luminescence in film structures and materials formed by the sol-gel method is reported. Thin film multilayer structures and target, corresponding to the xerogel $Ba_{0.76}Er_{0.04}Yb_{0.20}TiO_3$ demonstrate visible to the naked eye erbium upconversion luminescence index excitation at 980 nm with the bands at 410, 523, 546 and 658 nm, corresponding to the ${}^{2}H_{9/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$, ${}^{2}H_{11/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$, ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$ and ${}^{4}F_{9/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$ transitions of Er^{3+} ions. Luminescence intensity is stable and observed after storage of samples in room conditions for six month.

Key words: upconversion; erbium; ytterbium; barium titanate; luminescence; sol-gel; xerogel.

введение

Легированные лантаноидами материалы и пленочные структуры представляют интерес для различного практического применения, в частности, для разработки лазеров, оптических усилителей и конвертеров излучения для солнечных элементов. Ап-конверсионная люминесценция эрбия (преобразование ИК-излучения в области 0,98 и 1,5 мкм в видимое) вызывает значительный интерес для развития пленочных преобразователей излучения для солнечных элементов. Возможность усиления ап-конверсионной люминесценции эрбия получена в многослойных пленочных микрорезонаторах типа Фабри-Перо [1]. Для создания многослойных структур в виде брэгговских отражателей и микрорезонаторов в качестве материала с высоким показателем преломления нами было предложено использовать пленки титаната бария, сформированные золь-гель методом [2–4]. В данной работе приведены результаты апконверсионной люминесценции в пленочных структурах с ксерогелем титана бария состава Ва_{0,76}Ег_{0,04}Yb_{0,20}TiO₃ и мишени такого же состава, изготовленной методом взрывного прессования порошка ксерогеля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для сравнения интенсивности ап-конверсионной люминесценции были выбраны различные подложки: монокристаллический кремний КДБ-10 (образцы №1, №2) и кварцевые подложки (№3). Для получения пленок титаната бария (ВАТ) использовался золь на основе тетраизопропоксида титана и ацетата бария, которые последовательно растворяли в смеси уксусной кислоты и ацетилацетона, массовая концентрация для золей составляла 60 мг/мл. В золе были дополнительно растворены легирующие компоненты ацетата эрбия $Er(CH_3COO)_3 \times 4,2H_2O$ и ацетата иттербия в соотношении Er:Yb = 1:5 для получения пленок состава $Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_3$. Для пленок оксида кремния был приготовлен золь на основе этанола (C_2H_5OH), тетраэтилортосиликата (Si($C_2H_5O)_4$), дистиллированной воды (H_2O) и соляной кислоты (HCl).

Для получения пленок методом центрифугирования золи наносились на подложки. После нанесения каждого слоя проводилась сушка в течение 10 мин при 200 °C и последующая термообработка в течение 30 минут при 450 °C или 800 °C.

Образец №1 представляет собой многослойную структуру микрорезонатора с чередующимися слоями BaTiO₃ и SiO₂, средний слой титаната бария в которой является полуволновым и легирован эрбием и иттербием в указанной выше пропорции: BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃/SiO₂/BaTiO₃.

Образец № 2 представляет собой двухслойную пленку Ва_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO₃. на кремнии с термообработкой в режиме 5 часов при 450 °C и последущей термообработкой 30 мин при 800 °C. Образец № 2 был изготовлен для корректного сравнения с многослойным образцом №1, совокупный отжиг образца № 2 составил 5 часов.

Образец № 3 также в виде микрорезонатора формировался подобно образцу №1 с использованием подложки из кварцевого стекла и включал по три пары чередующихся слоев BaTiO₃/SiO₂ в верхнем и нижнем брэгговских зеркалах с окончательной термообработкой при температуре 600 °С. [4]. Микрорезонаторы изготавливались в режимах, при которых резонансная мода находится в видимом диапазоне. Также методом взрывного прессования была изготовлена мишень (образец №4) из порошка Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO₃, полученного путем многоступенчатой термообработки исходного золя по методике [5] с окончательной термообработкой при 1000 °С.

Возбуждение ап-конверсионной люминесценции эрбия в полученных образцах осуществлялась сфокусированным излучением лазерного диода на длине волны ~ 980 нм мощностью ~ 200 мВт в непрерывном режиме. Длина волны этого излучения соответствует полосе поглощения при переходе электронов из основного состояния трехвалентных ионов эрбия ${}^{4}I_{15/2}$ во второе возбужденное состояние ${}^{4}I_{11/2}$, а также переходу ${}^{2}F_{7/2} \rightarrow {}^{2}F_{5/2}$ трехвалентных ионов иттербия. В качестве детектора использовался фотоэлектронный умножитель R9110 ("Нататаtsu", Япония). Морфологию образцов изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа S-4800 (Hitachi, Japan).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1. представлено РЭМ-изображение типичной многослойной структуры микрорезонатора со средним полуволновым слоем (образец №3). Полученные пленочные структуры (образцы № 1-№ 3), а также мишень (образец №4) демонстрируют ап-конверсионную люминесценцию ионов Er³⁺. Спектры ап-конверсионной люминесценции образцов № 1, № 2 и № 4 приведены на рис. 2. Люминесценция ионов эрбия в пленочных структурах и мишени титаната бария характеризуется полосами 410, 523, 546 и 658 нм, наиболее интенсивная из которых наблюдается на 658 нм. Наблюдаемые полосы соответствуют переходам ²H_{9/2} → 4I_{15/2}, ²H_{11/2} → ⁴I_{15/2}, ⁴S_{3/2} → ⁴I_{15/2} и ⁴F_{9/2} → ⁴I_{15/2} трехвалентных ионов эрбия. Спектры образца №2 при термообработке 450 °С не приведены, поскольку ФЛ зарегистрировать не удалось. Для тонких пленок на кремниевых подложках ап-конверсия наблюдалась только после термообработки 800 °С (рис. 2, образец № 2). Для структур микрорезонаторов удалось зарегистрировать видимую ап-конверсионную люминесценцию, начиная с температуры термообработки 450 °С: образец №1 на монокристаллическом кремнии и образец № 3 – на кварцевой подложке [4], которая имеет сопоставимую интенсивность ФЛ с образцом №2. Интенсивность ФЛ в микрорезонаторах возрастает после их термообработки до 800 °С на порядок. Толщина легированього слоя в образце №1 составляла 160 нм, как и для образца №2.



Рисунок 1. РЭМ-изображение микрорезонатора ВаТіО₃/SiO₂ толщиной 1,4 мкм (образец № 3)

Рисунок 2. Спектры ап-конверсионной люминесценции образцов № 1, 2, 4

Для сравнения интенсивности ФЛ была подготовлена мишень (образец № 4) из порошка такого же состава Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_{3.} Мишень демонстрирует яркую видимую невооруженным глазом апконверсионную люминесценцию, интенсивность которой на два порядка превышает люминесценцию пленочных структур. Следует отметить, что введение иттербия в состав золя повышает интенсивность апконверсионной люминесценции мишени в 6 раз по сравнению с мишенью, приготовленной по такой же технологии без иттербия [5]. Мишень и микрорезонатор на кремнии (образцы № 4 и № 1 соответственно) сохраняют ап-конверсионную люминесценцию в течение полугода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарегистрирована ап-конверсионная люминесценция эрбия для длины волны возбуждения 980 нм в тонких пленках, многослойных структурах и мишени титаната бария с составом Ba_{0.76}Er_{0.04}Yb_{0.20}TiO₃. Установлено, что интенсивность апконверсионной люминесценции эрбия может усиливаться на порядок для пленочного микрорезонатора с резонансной модой в видимом диапазоне. Пленочные структуры и мишени, демонстрирующие ап-конверсионную люминесценцию, представляют интерес для визуализаторов ИК-излучения, а также его преобразования в видимое для фоточувствительных структур электроники.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1. Up-conversion enhancement in Er^{3+}/Yb^{3+} doped 1-D microcavity based on alternating aluminosilicate glass and titania sol-gel layers / R.E. Rojas-Hernandez [et al.] // Ceram. Int. - 2020. - V. 46. -P. 26273-26281.
- 2. Sol-gel fabrication and luminescence properties of multilayer Eu-doped BaTiO₃/SiO₂ xerogel nanostructures / Yu.D. Karnilava [et al.] // Int. J. Nanosci. – 2019. – V. 18. – P. 1940044 (4 pages). 3. Enhanced luminescence of europium in sol-gel derived BaTiO₃/SiO₂ multilayer cavity structure /
- N.V. Gaponenko [et al.] // Opt. Mater. -2019. V. 96C. P. 109265 (5 pages).
- 4. Optical properties and upconversion luminescence of BaTiO₃ xerogel structures doped with erbium and ytterbium / E.I. Lashkovskaya [et al.] // Gels. – 2022. – V. 8. – Р. 347 (15 pages). 5. Ап-конверсионная люминесценция ионов Er³⁺ в порошке ксерогеля титаната бария и мишени,
- сформированной методом взрывного прессования / Н.В. Гапоненко [и др.] // ЖПС. 2022. -T. 89, № 2. – C. 184–190.

ВЛИЯНИЕ ГАММА-КВАНТОВ НА ТЕМНОВОЙ ТОК КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ С ОПТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЯЧЕЕК

Д. А. Огородников¹, Ю. В. Богатырев¹, С. Б. Ластовский¹, А. М. Лемешевская², В. С. Цымбал², А. В. Кетько², С. В. Шпаковский²

¹⁾ Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки, 19, 220072 Минск, Беларусь, e-mail: ogorodnikov@ifttp.bas-net.by ²⁾ *OAO «Интеграл», ул. Казинца, 121А, 220108 Минск, Беларусь, e-mail: office@bms.by*

Представлены результаты исследования влияния гамма-излучения Со⁶⁰ на темновой ток кремниевых фотоэлектронных умножителей (Si ФЭУ). Активные ячейки представляли собой оптически изолированные друг Si ФЭУ ОТ друга p^+ -*п*-*п*⁺-структуры. Оптическая изоляция ячеек осуществлялась канавками, которые после пассивации стенок слоями SiO2 и Si₃N4 заполнялись вольфрамом. Вывод металла канавки электрически соединялся с *n*⁺-областью ячейки. Установлено, что наиболее сильные изменения обратной вольтамперной характеристики наблюдаются у образцов Si ФЭУ, облучаемых в активном электрическом режиме. Показано, что изменения темнового тока с ростом поглощенной дозы носят немонотонный характер. Полученные результаты объясняются влиянием электрического поля на величину выхода дырочного заряда в диэлектрических слоях канавок.

Ключевые слова: кремниевый фотоумножитель; гамма-излучение; темновой ток; обратная вольт-амперная характеристика.